FLUID MASS FLOW RATE CONTROLLER

Patent number:

JP2000250633

Publication date:

2000-09-14

Inventor:

YOKOI YOSHIICHI; HAYAKAWA MASAO

Applicant:

HIRAI:KK

Classification:

- international:

G05D7/06; G01F1/00; G01F15/02

- european:

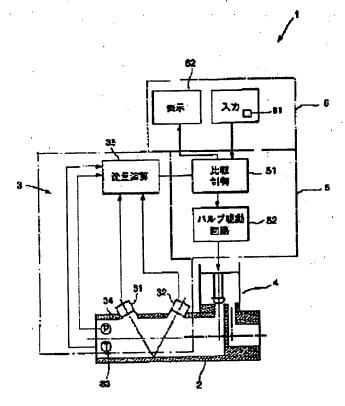
Application number:

JP19990049251 19990226

Priority number(s):

Abstract of JP2000250633

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fluid mass flow rate controller which never causes the clogging at a flow rate detection part, has high heat resistance and can control even a large flow rate with high accuracy. SOLUTION: A fluid mass flow rate controller 1 consists of an ultrasonic flowmeter 3 which measures the flow rate of gas flowing in a gas pipe 2, a flow rate control valve 4 which controls the flow rate of gas flowing in the pipe 2 and a valve drive control circuit 5 which compares the mass flow rate measured by the flowmeter 3 with the mass flow rate of the target gas and controls the opening degree of the valve 4 to secure the coincidence between both mass flow rates. In such a constitution, the clogging is never caused at a flow rate detection part with high heat resistance, being different from the case where a thermal flow rate sensor is used. In addition, even a large flow rate can be controlled with high accuracy and the pressure loss of a gas flow is never caused at the flow rate detection part.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開書号 特開2000-250633 (P2000-250633A)

(43)公费日 平成12年9月14日(2000.9.14)

(51) lnt.CL'		裁別記号	FI	5-73-}*(多考)
GOSD	7/06		G 0 5 D 7/06	Z 2F080
GOIF	1/00	•	G01F 1/00	X 2F081
	15/02	•	15/02	2F035
# G01F	1/66	101	1/66 /	101 5H307

審査開求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出頭番号	特斯平11-49251	(71)出票人	
			株式会社平井 東京都中央区八丁編·1 丁目 1 番 5 号
(22)出版日	平成11年2月26日(1999.2.26)	(72) 発明者	
			東京都中央区八丁編一丁目1番5号 株式
			会社平井内
		(72) 免明者	早川 正男
			東京都中央区八丁組一丁目1番5号 株式
			会社平井内
		(74)代理人	100090170
			弗理士 模沢 志郎 (外1名)

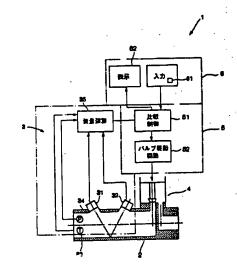
最終耳に載く

(54)【発明の名称】 流体質量流量コントローラ

(57)【要約】

【課題】 検出部分に目詰まりが生ずることがなく、耐 熟性が高く、流量の多い場合においても特度良く流量制 御を行うことの可能な流体質量流量コントローラを提案 すること。

【解決手段】 流体質量流量コントローラ1は、ガス管2を流れるガスの流量を測定する超音波流量計3と、ガス管2を流れるガスの流量を調整するための流量調整バルブ4と、超音波流量計3によって測定されたガスの質量流量と目標ガスの質量流量を比較して、測定されたガスの質量流量が目標ガスの質量流量に一致するように、流量調整バルブ4の開度を制御するバルブ駆動制御回路5とを有している。然式流量センサを備えている場合とは異なり、流量検出部分に目詰まりが生ずることがなく、耐熱性も高い。さらに、流量が多い場合でも精度良く流量制御を行うことができ、流量検出部分でガス流の圧損が生ずることもない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 制御対象の液体を流す液体流通管と、この液体流通管を流れる液体の流量を測定する超音波流量計と、液体の密度を知るための圧力センサーおよび温度センサーと、前記液体流通管を流れる液体質量流量を調整するための流量調整バルブと、前記超音波流量計の測定値に基づき、前記流体供給管を流れる液体質量流量が目標流量となるように前記流量調整バルブの開度を制御するバルブ駆動制御手段とを有することを特徴とする液体質量流量コントローラ。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は光ファイバー製造工程、半導体製造工程等において反応室に供給される材料ガス、反応ガス等の流量を制御するために用いる質量流量コントローラに関するものである。

[0002]

【従来の技術】光ファイバー製造工程、半導体製造工程 等においては反応ガス等の流体を一定の質量流量で反応 室等に供給する必要があり、このために熱式質量流量コ ントローラが利用されている。図2には従来の熱式質量 流量コントローラの関略構成を示してある。

【0003】この図に示すように、従来の質量流量コントローラ10は、ガス供給管11に配置された熱式質量流量センサ12と、ガス供給管11を開閉する流量調整バルブ13と、このバルブ13の開閉を制御するバルブ駆動制御回路14とを備えており、ガス供給管11を流れるガス流量を検出して、当核ガス質量流量が目標質量流量に一致するように、流量調整バルブ13の開度が調整される。

【0004】ここで、熱式質量流量センサ12は、ガス 供給管11に接続された分流管15に取り付けた2つの 抵抗線の抵抗値が、分流管15を流れるガスの質量流量 に応じて変化する熱移動量を電気的な抵抗変化として検 出するものである。

【0005】ガス供給管11には分流管15への分流比を調整するために、通称バイバスと称する部位16が設けられており、その流量計のフルスケールの大きさによってバイバス16の圧力損失を調整し、フルスケールの大きさが変わっても分流管15へ分流する流量はほぼ一定としている。

100061

【発明が解決しようとする議題】しかしながら、従来の 流量コントローラは次のような解決すべき課題がある。 すなわち、ガス供給管に細い分流管を接続して、ガス供 給管を流れるガス流の一部を流量検出部分に導くように なっている。細い分流管にガスを流す必要があるので、 ガス種によってはこのような細管部分に目詰まりが生ず るおそれがある。特に、虚や異物等が混在しているガス の流量を制御する場合にはこのような細管部分に目詰ま

りが発生しやすい。

【0007】また、熱式流量センサは、周囲温度変化の影響を避けるため、その動作温度は、周囲温度即ちガス温度よりも通常30で以上高い温度になっているので、高温のガスの流量制御には向かいないという問題点がある。例えば、熱式質量流量計の場合には摂氏100度程度を越える温度のガスの流量計測には不向きである。このために、例えば、光ファイバーの製造工程における場合のようにガス種によっては反応ガスを得るために、液体材料を摂氏150度程度の高温にして気化させなければならない場合があり、このような高温ガスの流量計測および流量制御を行うことができない。

【0008】 これに加えて、ガス流量が多い場合、例えば、500リットル/分程度以上のガス流量の場合には、流量制御を精度良く行うことができないという問題点がある。

【0009】本発明の課題は、このような従来の質量流量コントローラの問題点を解消可能な質量流量コントローラを提案することにある。

[0010]

【鉄題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、本発明の液体質量流量コントローラは、制御対象の液体を流す液体流通管と、この液体流通管を流れる流体の流量を測定する超音波流量計と、液体の密度を知るための圧力センサーおよび温度センサーと、前配流体流通管を流れる液体流量を調整するための流量調整バルブと、前配超音波流量計の測定値に基づき、前配流体流通管を流れる液体質量流量が目標質量流量となるように前配流量調整バルブの開度を制御するバルブ駆動制御手段とを有することを特徴としている。

[0011]

【発明の実施の形態】以下に図1を参照して本発明を適用したガスの質量流量を調整するための流体流量コントローラの一例を説明する。

[0012]本例の流体質量流量コントローラ1は、ガス管2と、このガス管2を流れるガス流量を測定するための超音波流量計3と、ガス管2を経由して流れるガス流量を調整するための流量調整バルブ4と、ガス管2を流れるガス流量が目標値に一致するように流量調整バルブ4の開度を制御するバルブ駆動制御回路5と、表示・入力部6を有している。

【0013】超音波流量計3は、ガス管2に取り付けた一対の送受波器31、32と、流体の密度を知るために取り付けられたガス流の温度および圧力をそれぞれ測定する温度計33および圧力計34と、これらの送受波器31、32で受信された超音波並びに測定された温度および圧力に基づき、ガス管2を流れるガス質量流量を算出する流量演集回路35とを備えている。

【0014】送受波器31、32は、それぞれから出射 した超音波を受信可能な位置に取り付けられており、本 :(3) 000-250633 (P2000-25JL8

例では図示のようにガス管内周盤で反射した反射波をそれぞれ受信可能な配置関係となっている。勿論、直接に 超音波を送受信できるように一対の送受波器を対峙させ た配置としてもよい。

[0015] 液量演算回路35では、送受波器31、32で受信された超音波に基づき、伝搬速度差法あるいはドップラー法により、ガス流の流速を算出し、算出したガス流に基づきガスの体積流量を求める。また、検出された温度および圧力に基づき、液体の密度を算出し、ガスの体積から、その状態における質量流量に換算している。

【0016】バルブ駆動制御回路5は、比較・制御部51と、バルブドライバ52とを備えており、比較・制御部51では、流星演算回路35によって算出されたガスの質量流量と目標とするガスの質量流量を比較して、ガスの質量流量が目標とするガスの質量流量に一致するように、バルブドライバ52を介して流量調整バルブ4の開度を調整する。

【0017】目様とするガスの質量流量は、例えば、表示・入力部6に配置されている流量設定キーあるいは流量設定ダイヤル61を操作することにより設定できるようにしてもよいし、上位のコントローラ(図示せず)から入力するようにしてもよい。この表示・入力部6の表示画面62には測定されたガス質量流量を含む各種の情報が表示される。

[0018] 流量調整バルブ4としては、流量が少ない場合には電磁式あるいは圧電式の比例バルブを使用し、流量が多い場合には電磁式を用いたパイロット式バルブあるいは電空式のバルブを用いることが望ましい。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の流体質量 流量コントローラは流体質量流量計として超音波流量計 を採用しているので、従来のコントローラのような分流 管等の細管部分が存在しない。よって、座等の異物が優 在しているガスの流量制御を行うことが可能になる。ま た、耐熱性が高いので、高温ガスの流量制御も行うこと が可能になる。更には、通称バイバスといわれる機構が 存在しないので、圧損が発生することもない。これに加 えて、流量が多い場合においても精度良く流量制御を行 うことが可能になる。

【図面の簡単な説明】

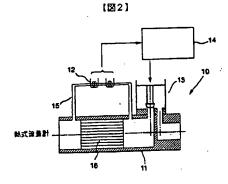
【図1】本発明を適用した流体流量コントローラの主要 部分の概略構成を示す概略構成図である。

【図2】従来の流量コントローラを示す機略構成図である。

【符号の説明】

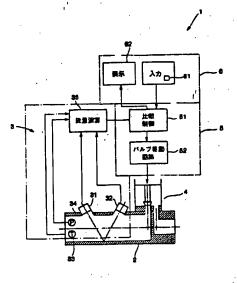
- 1 流体流量コントローラ
- 2 ガス管
- 3 超音波流量計
- 31、32 送受波器
- 33 温度計
- 34 圧力計
- 35 流量演算回路
- 4 流量調整パルブ
- 5 バルブ駆動制御回路
- 51 比較·制御部
- 52 バルブドライバ6 表示・入力都

.



!(4) 000-250633 (P2000-25JL8

(**2**1)



フロントページの続き

F ターム(参考) 2F030 CA03 CC11 CD15 CE02 CE04 CE22 CE27 CF05 CF08 CF20

2F031 ACO1 AD10 AF10 2F035 DA07 DA09 DA12 DA14

5H307 AA02 BB01 DD01 DD17 EE02 EE07 EE12 FF05 FF12 FF15

GG15 HHO4

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.